## 中華民國専利公報(19)(12)

[11]公告網號:121791

(4)中華民國78年(1989)11月01日 8

(51) Int · C.I · : B32B

全 2 頁

(54)名

稱: 膠帶

[21]申請案號:77107188

(22)申請日期:中華民國77年(1988)10月18日

(72) 發 明 人: 大野昭二

日本

福島孝

日本

(71)申 請 人: 戴亞德斯股份有限公司

日本

(74)代 理 人: 陳燦暉 先生 洪武雄 先生

l

. 1

•

## [57] 申請專利範圍:

- 1 一種膠帶,包括:一由多層紗製成之經紗 與緯紗所編織成之底布,該多層紗包含有 一由彈性聚烯烴樹脂層所構成之紗蕊構件 ,該紗蕊心構件之兩邊設有熔點較構成彈 性層之緊烯烴樹脂之熔點低之聚烯烴樹脂 層,經紗之丹尼數較緯紗之丹尼數低,再 使經紗與緯紗之交點熱熔接;置設在底布 之一邊上之聚烯烴樹脂所製成之疊積層; 以及一置設在已疊積底布之一表面或兩表 面上之壓感性黏著劑層。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 ,形成為多層紗之紗蕊構件之彈性紗以及 其熔點較紗蕊構件用之材料之熔點低之聚 烯烴樹脂層二者皆係由選自由高密度聚乙 烯、低密度聚乙烯、中密度聚乙烯、聚丙 烯、聚無乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯醇、聚 丙烯〇、聚偏二氯乙烯、聚醯胺與聚酯等 所組成之組群中之一材料所形成者。
- 3.如申請專利範圍第2項所述之膠帶,其中 ,低熔點聚烯烴樹脂層條由其熔點為較作 20. 為彈性紗蕊構件材料用之樹脂之熔點低 15 ~35℃之樹脂所形成者。
- 4.如申請專利範圍第3項所述之膠帶,其中 ,低熔點聚烯烴樹脂層係由其熔點為較作 為彈性紗蕊構件材料用之樹脂之熔點低20<sup>25</sup>.

- ~30℃之樹脂所形成者。
- 5.如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 , 緯紗之丹尼數為經紗之丹尼數之1.5~ 3倍。
- 6:如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 ,紗蕊構件用材料為高密度聚乙烯或緊丙 烯,而低熔點樹脂層用材料為低密度聚乙 烯或具有低熔點之緊丙烯。
- 7 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 ,紗蕊構件用之彈性紗之厚度及置設在該 ,紗蕊構件之兩邊上之低熔點聚烯烴樹脂層 之厚度分別為在15~55 u 之間及在1~5 u 之間。
  - 8 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 , 紗蕊構件用之彈性紗之厚度及置設在該 紗芯構件之兩邊上之低熔點聚烯烴樹脂層 之厚度分別為在20~45 u 之間及在2~4 u 之間。
  - 9.如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中 ,經紗用之多層紗之寬度為在0.6~1.0m m之間,而緯紗用之多層紗之寬度為在1 ~1.4mm之間。
  - 10. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,經紗之丹尼數為100~240之間,而緯 紗之丹尼數為在240~480之間。

- 11. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,經紗之丹尼數為140~200之間,而緯 紗之丹尼數為在280~360之間。
- 12. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,底布每單位長度之經紗數為在每英时25~50之間,而底布每單位長度之緯紗數為在每英时12~25之間。
- 13. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,底布每單位長度之經紗數為在每英吋25 ~46之間,而底布每單位長度之緯紗 10. 數為在每英吋14~20之間。
- 14. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,底布有一外表面接受電量放電處理。
  15. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,整積層中之厚度為在25~50 u 之間。
  16. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其

中,構成多層紗之低熔點聚烯經樹脂係含 有一無機充填物,該無機充填物係選自由 二氧化硅,碳酸鈣,滑石及高豬土等所組 成之組群者。

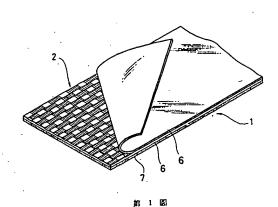
5. 17. 如申請專利範圍第1項所述之膠帶,其中,底布之聲積操作係於較低熔點熱塑性合成樹脂之熔點高130~190℃之溫度下實施者。

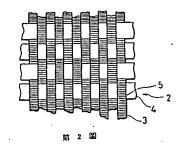
## 圖示簡單說明:

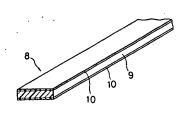
第1圖為本發明膠帶之實施例之透視圖 ·其中聲積層部分剝離;

第2圖為用於第1圖所示膠帶中之布料 之放大圖;

第3圖為供製成布料或底布用之多層紗 之橫斷面圖。







20 3 E